PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-101033

(43) Date of publication of application: 04.04.2003

(51)Int.Cl.

H01L 29/84 G01P 15/12

GO1P 15/18

(21)Application number: 2001-293525

(71)Applicant: HITACHI METALS LTD

(22)Date of filing:

26.09.2001

(72)Inventor: SAITO MASAKATSU

TANAKA SHIGENORI

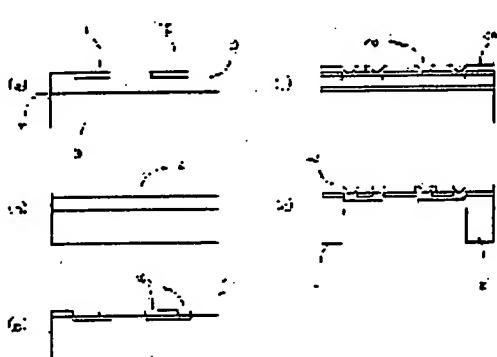
IKEDA YOSHIO

(54) SEMICONDUCTOR ACCELERATION SENSOR

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To solve the problem in a conventional three-axis semiconductor acceleration sensor having, respectively four piezo-resistance devices on the respective axes of a flexible part, that since the resistance values of respective parts of lead-out electrodes are not taken into account in pattern design, the zero-point output voltage of the Z-axis, in particular, is as high as several mV.

SOLUTION: The design of the electrode pattern of a lead-out electrode, connected to a piezo-resistance device provided on a center weight side, and an electrode pattern of the lead-out electrode, with which the piezo-resistance device provided on a fixed part side is connected to an external connection terminal, is worked out fully, to make the resistance values of both lead-out electrodes approximately equal to the resistance value of the electrode pattern on a beam.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

01.04.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]
[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2003-101033

(P2003-101033A)

(43)公開日 平成15年4月4日(2003.4.4)

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全10頁)

(21)出願番号 特願2001-293525(P2001-293525)

(22) 出願日 平成13年9月26日(2001.9.26)

(71) 出願人 000005083

日立金属株式会社

東京都港区芝浦一丁目2番1号

(72)発明者 斎藤 正勝

栃木県真岡市松山町18番地 日立金属株式

会社OEデバイス部内

(72) 発明者 田中 茂徳

栃木県真岡市松山町18番地 日立金属株式

会社OEデパイス部内

(72) 発明者 池田 由夫

栃木県真岡市松山町18番地 日立金属株式

会社OEデバイス部内

最終頁に続く

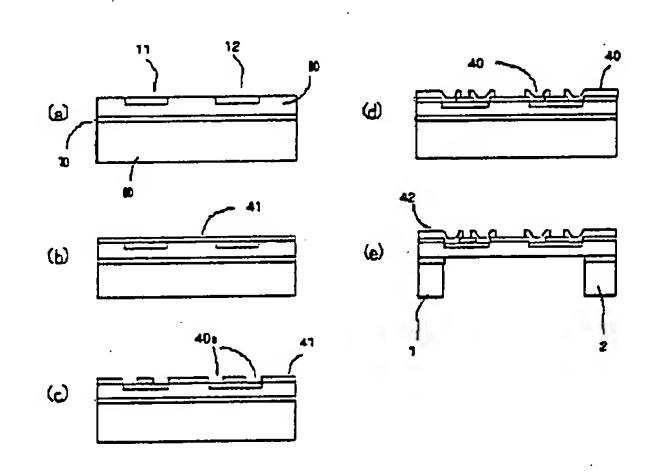
(54) 【発明の名称】半導体加速度センサー

(57)【要約】

各軸4, づつのピエソ抵抗素子を可撓部に設けた3軸の 半導体加速度センサーにおいて、従来は引き出し電極の 各部の抵抗値を考慮したパターン形状になっていなかっ た。

【課題】 このため、小型、高感度化を図るにつれて、特に2軸の零点出力電圧が数mVと大きくなるという問題があった。

【解決手段】 本発明では引き出し電極のうち、中央重 錘体側に配置されたピエゾ抵抗素子に接続された引き出 し電極と固定部側に位置するピエゾ抵抗素子から外部接 続端子までつなぐ引き出し電極についてそれぞれの各部 分の電極パターン形状を工夫することによって、両者の 抵抗値を前者の梁上の電極パターン部分の抵抗値に概略 等しくなるようにした。



【特許請求の範囲】

Si単結晶基板の厚肉部から成る中央重 【請求項1】 錘体部と、該重錘体部を取り囲むように配置した固定部 と、該重錘体部と固定部とを連結するSi単結晶基板の 薄肉部から成るダイヤフラム状または複数対の梁状の可 撓部と、該可撓部上にある2つの直交する検出軸(Xと Y軸) および該可撓部に垂直な1つの検出軸(2軸)に 対応して、該可撓部上に設置しだ各軸それぞれ4,のピ エソ抵抗素子群とからなり、該各軸4,のピエソ抵抗素 子はブリッジ検出回路を構成するように薄膜の引き出し 10 電極で接続されてなる半導体加速度センサーであって、 少なくとも2軸方向のピエゾ抵抗素子の引き出し電極に ついて、

- る引き出し電極の重錘体部および固定部上のパターン部 分の幅は梁上の該引き出し電極パターン部分よりも2倍 以上の幅を有し、かつ、
- b) 固定部側に配置されたピエン抵抗素子から外部接続 端子までを繋ぐ引き出し電極の抵抗値を上記重錘体部側 のピエソ抵抗素子に接続される引き出し電極の梁上のパ 20 ターン部分の抵抗値に略等しくした、ことを特徴とする 半導体加速度センサー。

【請求項2】 請求項1項記載の半導体加速度センサー であって、固定部側に配置されたピエン抵抗素子から外 部接続端子までつなぐ引き出し電極に関して、そのパタ ーン幅は重錘体部側に配置されたピエン抵抗素子に接続 される引き出し電極の梁上のパターン幅よりも細く、必 要に応じて複数回の折り返し形状を有し、当該電極パタ ーン部分の抵抗値が上記重錘体部側に配置されたピエソ 抵抗素子に接続される引き出し電極の梁上のパターン部 30 につながって成る構造をしている。 分の抵抗値に略等しいことを特徴とする半導体加速度セ ンサー。

【請求項3】 請求項1項および2項記載の半導体加速 度センサーであって、1対の梁上に配置されたX軸(ま たはY軸) と2軸の重錘体部側に位置する合計4,のピ エソ抵抗素子の引き出し電極をY軸(またはX軸)の2 つの方向に2本づつに分けて引き出し、X軸(またはY 軸) および2軸を梁の幅方向に均等な位置に配置したこ とを特徴とする半導体加速度センサー。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は可撓部に形成したビ エソ抵抗素子の抵抗変化を検出する3軸の半導体型加速 度センサーに関する。

[0002]

【従来の技術】従来の3軸の半導体型加速度センサーと しては、例えば、特開昭63-266359に記載され ているものがあり、Si単結晶基板の薄肉部から成る互 いに直交する2対の梁構造の可撓部を有し、Si単結晶 基板の厚肉部から成る中央の重錘体と周辺の固定部とは 50

該可撓部で接続され、X軸方向とZ軸方向とを同一の梁 上に、また、Y軸方向をこれと直交する他の梁上に形成 したピエン抵抗素子で検出するように、該梁上には各軸 4,のピエン抵抗素子が形成されてなる基本構造が示さ れている。同従来例では引き出し電極や外部との電極接 続端子の配置については記載されていないが、従来の引 き出し電極のパターン幅は一定で、その配線抵抗につい ては考慮されていなかった。従来の考え方で、上記従来 の3軸加速度センサー構造に引き出し電極や外部接続端 子を配置した場合の全体構造例を図7に、図8に図7の XおよびZ軸の点線枠部の拡大図、また図9にはZ-Z 軸方向の一部の断面図を示す。以下に、小型で高性能な 3 軸加速度センサーの実現には、引き出し電極の抵抗値 や外部接続端子の配置も重要なポイントであることを説 明する。

【0003】まず、全体構造について説明する。これは Si単結晶基板の厚肉部から成る中央重錘体2とそれを 取り囲むように配置した固定部1と、該重錘体2および 固定部1とを連結するSi単結晶基板の薄肉部より成る 2対の互いに直交する梁状の可撓部3a、3b、3c、 3 dと該可撓部上の2つの方向(XとY)及び該可撓部 に垂直な方向(2)に対応するように設けられた各軸4 ,のピエゾ抵抗案子11~34とから構成される。

【0004】また、図8、9より、該ピエン抵抗索子の 上にはSiO₂やSiNなどの薄膜から成る保護膜41 が形成され、その上にピエゾ抵抗案子の両端にスルーホ ール40aを介して接続されたアルミニウムなどの金属 速膜からなる引き出し電極40が形成され、該引出し電 極群は、周辺の固定部1上に設けた外部電極端子42群

【0005】この従来例は、3軸の加速度を検出する が、その検出原理は、中央の重錘体2が加速度による力 を受けて変位したときの可撓部のたわみを該可撓部に形 成されたピエン抵抗素子11~34の抵抗値変化として 検出することで3軸方向の加速度を検出するものであ る。その原理を図を用いて詳しく説明する。

【0006】図10および11を用いて加速度の検出原 理を説明する。X方向とY方向とは同じなので、これら の図では、代表してX方向と2方向とを示す。図10

40 (a)は、X方向の加速度による可撓部3a、3cの変 形の様子を模式的に示す断面図で、ピエン抵抗案子Rx 1、Rx3には引っ張り応力が、Rx2、Rx4には圧 縮応力が加わり、この時、ピエゾ抵抗素子Rx1、Rx 3及びRx2、Rx4の抵抗値はそれぞれ増加および減 少する。また、図11に、各軸のブリッジの組み方およ び検出回路を示す。図10(a)において、X方向の加 速度により重錘体にFxの力を受けた時、ピエソ抵抗R x 1 およびR x 3 はその値が増加し、R x 2 およびR x 4は減少するが、この変化により図11 (a) に示す検 出回路により、X方向には電圧が出力されるが、2方向

の電圧は、X方向とブリッジの抵抗の接続が異なるために各々の抵抗値の増減は相殺され電圧は零である。逆に、図10(b)に示したようにZ方向の加速度により下zの力を受けた時には、ピエツ抵抗Rz1およびRz4はその値が増加し、Rz2およびRz3は減少するが、この変化により図11(b)に示す検出回路により、Z方向には電圧が出力されるが、X方向の電圧は、Z方向とブリッジの抵抗の接続が異なるために各々の抵抗値の増減は相殺され電圧は零である。このようにして3軸の加速度を検出できる。

[0007]

【発明の解決しようとする課題】上述したように、ピエソ抵抗型加速度センサーはブリッジ回路の非平衡電圧を検出するものであるが、実際のブリッジ回路には、ピエソ抵抗以外に、図7で説明した引き出し電極パターン40の抵抗も入ってくる。各軸4,のピエン抵抗案子は同ーパターン形状に設計されると同じように、一般に各軸の引き出し電極パターン40も1対の梁毎に点対称あるいは線対称となるパターン形状に設計され、該引き出し電極の各部の同一パターン形状部分の抵抗値もほぼ等しくなるため、以下の説明では、それぞれの引き出し電極の各部のパターン部分には同じ符号を付し、その抵抗値も同じ記号で表記することにする。

【0008】まず、図7において、X軸の2つの梁上に あるピエソ抵抗素子11、12と13、14の引き出し 電極パターン40をそれぞれ4分割し、40ax、40 bx、40cx、440dxと同一の符号を付し、それ ぞれに対応する抵抗値もRax、Rbx、Rcx、Rd xと同一の記号で表す。同様に、Y軸の引き出し電極パ ターン40を40ay、40by、40cy、40dy と4分割しその各部の抵抗値をRay、Rby、Rc y、Rdy、また、Z軸の引き出し電極パターン40を 40az、40bz、40cz、40dzと4分割しそ の各部の抵抗値をRaz、Rbz、Rcz、Rdzとす る。ここで、40bx、40by、40bzは、各軸2 つの梁の中央にあって、2つのピエソ抵抗案子(例え ば、X軸は11と12および13と14)を接続するそ れぞれX軸、Y軸およびZ軸の引き出し電極パターン4 0の一部分、40ax、40ay、40azは、固定部 1上に配置した外部電極端子42から各軸の梁中央の引 40 き出し電極パターン部分40bx、40by、40bz に接続されるまでのそれぞれX軸、Y軸および2軸の引 き出し電極パターン40の一部分、40cx、40c y、40czは、固定部1上に配置した外部電極端子4 2から、固定部1側に位置する各軸のピエゾ抵抗素子 (例えばX軸はピエソ抵抗案子11および14) の固定 部側の接続部までを繋ぐそれぞれX軸、Y軸およびZ軸 の引き出し電極パターン40の一部分、40dxは、X 軸の中央重錘体部2側に位置するX軸の2つのピエン抵 抗案子12および13の接続部から、それぞれ中央重鐘 50

体2と梁3b上および中央重錘体2と梁3d上を通って 固定部1上に配置した外部接続端子42まで繋がる引き 出し電極パターン40の一部分、40dyは、中央重鍾 体部2側に位置するY軸の2つのピエゾ抵抗衆子22、 23の接続部から、中央重錘体2とそれぞれ梁3 dおよ び3 b上を通って、固定部1上に配置した外部接続端子 42まで繋がる引き出し電極パターン40の一部分、4 Odzは、中央重錘体部2側に位置する2軸の2つのピ エソ抵抗素子32、33の接続部から中央重錘体2と梁 10 3 dおよび3 b上を通って、固定部1上に配置した外部 接続端子42まで繋がる引き出し電極パターン40の一 部分、を指している。以下、X軸とY軸は同様であるの でX軸と2軸で代表して説明する。これらの引き出し電 極パターン40の4分割した各部の配線抵抗値を考慮し てブリッジ回路を書き直すと図12のようになる。同図 (a) はX軸、(b) はZ軸の検出回路を示している。 【0009】まず、X軸について見ると、引き出し電極 パターンの抵抗値Rax、Rbx、Rcx、Rdxが加 わっても、4,のピエソ抵抗は初期値としては同じ値に 一設計されているため、ブリッジの結線の仕方から全体の 抵抗バランスは保たれ、零点出力には影響しないことが わかる。Y軸についても同様である。次に、2軸につい て見ると、先に図11で検出原理を説明したように2軸・ では結線の仕方がXおよびY軸とは異なるため、図12 (b) より明らかなように、RczとRdzが入れ替わ ってブリッジ回路の中に入ってしまう。

【0010】したがって、このRczとRdzの値によ っては、零点出力に影響することがわかる。上述の定義 から、Rc2は固定部1側のピエゾ抵抗案子31、34 から外部接続端子42までの引き出し電極パターン40 c z の抵抗値、また、R d z は、中央重錘体 2 側のピエ ソ抵抗案子32、33の引き出し電極パターン40dz の抵抗値である。つまり、40czの長さは40dzに 比べて非常に短く、したがって、抵抗値も小さい。例え ば、引き出し電極パターンに 0. 3μmぐらいのアルミ 薄膜を使った場合、Rczが1Q弱、Rdzが5Qほど にもなり、かなり差が大きく、このときには、零点出力 は、ピエン抵抗値をいくつに設定するかで異なるが、数 mVにもなってしまう。零点出力の仕様も5mV以下と いった値が要求されるようになってきており、この引き 出し電極の抵抗値の零点出力への影響が無視できなくな ってきた。また、加速度センサーのニーズとしても、一 層の小型、高感度なものが要求されてきており、これに 応えるには、梁幅をできるだけ狭く、かつ長くすること が必要で、その為には引き出し電極もできるだけ微細な パターンとなっていかざるを得ない。つまり、小型化、 高感度化への要求に対しては、引き出し電極の抵抗値が 大きくなり零点出力も大きくなっていく傾向にある。 【0011】したがって、従来は、チップサイズが大き

く引き出し電極のパターン幅も広かったため問題になら

なかった引き出し電極の抵抗値の非平衡による2軸の零点出力が、小型化、高感度化の要求によって大きな課題となってきた。本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、零点出力電圧の小さい、小型・高感度な半導体3軸加速度センサーを提供することを目的とす

[0012]

る。

【課題を解決するための手段】本願第1の発明は、少な くとも2軸の引き出し電極に関して、重錘体部側に配置 されたピエソ抵抗素子に接続され、一旦重錘体部に引き 10 出された後、梁上を通って周辺の固定部の外部接続端子 に接続される引き出し電極パターンにおいて、梁上の引 き出し電極パターン部分を除いた部分、すなわち重錘体 部にある引き出し電極パターン部分と固定部にある引き 出し電極パターン部分のパターン幅を梁上の引き出し電 極パターン部分より2倍以上、好ましくは4倍以上に広 く取ることで、当該引き出し電極全体の抵抗値がほぼ梁・ 上の引き出し電極パターン部分で決まるようにし、かつ 固定部側に配置されたピエン抵抗索子から外部接続端子 までをつなぐ引出し電極の抵抗値を、上述の重錘体部側 20 にあるピエソ抵抗素子に接続される引き出し電極の架上 のパターン部分の抵抗値に略等しくしたことである。こ のように本発明では抵抗値を調整する方法として、パタ ーン形状で行ったが、他に引き出し電極の厚さを変える 方法も考えられるが、その場合には、各部の引き出し電 極の厚さを変える必要があり、電極薄膜の形成、フォト エッチング工程を複数回繰り返すことになり製造プロセ スが複雑になってしまい好ましくない。

【0013】本願第2の発明は、本願第1の発明において、固定部側に配置されたピエン抵抗素子から外部接続 30 端子までをつなぐ引出し電極形状について、その幅は上述の重錘体部側のピエン抵抗素子に接続される引き出し電極の梁上のパターン幅より細く、必要に応じて複数回の折り返しを持つ形状を有し、当該電極パターン部分の抵抗値を重錘体部側のピエン抵抗素子に接続される引き出し電極の梁上のパターン部分の抵抗値に略等しくしたことである。

【0014】本願第3の発明は、本願第1および第2の発明において、1対の梁上に配置されたX軸(またはY軸)とZ軸の重錘体部側に位置する合計4,のピエン抵40抗素子に接続され、重錘体部上に引き出された4本の引き出し電極パターンは、Y軸(またはX軸)の2方向に2本づつ分けて引き出すようにし、X軸(またはY軸)およびZ軸は梁幅方向に均等な位置に配置したことである。

[0015]

【作用】第1の発明によれば、重錘体部側に配置されたピエソ抵抗素子に接続され、一旦重錘体部に引き出された後、梁上を通って周辺の固定部の外部接続端子に接続される引き出し電極パターン形状および固定部側に配置 50

されたピエゾ抵抗素子から外部接続端子までをつなぐ引出し電極パターン形状について、最も検出感度に配慮した設計をしなければならない梁形状を基準にして、両者のパターン形状を決定できるようになり容易に高感度で低零点出力を達成できる効果がある。すなわち、長さが大幅に異なる両者の抵抗値を略等しくするために、加速度センサーとして最も重要な特性パラメータである検出感度を犠牲にせず、またチップサイズを大きくすることなしに容易に零点出力を小さく出来る効果がある。

【0016】第2の発明によれば、固定部側に配置されたピエソ抵抗素子から外部接続端子までをつなぐ引出し電極パターンの幅を架上の電極パターン幅より細くし、必要に応じて複数回の折り返しを持つ形状とすることによって、梁長さを長くしても引き出し電極パターンの抵抗バランスを簡単に取ることが可能となり、第1の発明よりチップサイズをキープしたまま零点出力を一層低減できる、あるいはより小型でも高感度で零点出力を低減できる効果がある。また、外部接続端子のレイアウトの自由度をあげる事ができ、例えば零点出力を小さいまま、外部接続端子をチップの2辺にまとめることも可能である。

【0017】第3の発明によれば、1対の梁上にX軸(またはY軸)とZ軸の2つの検出軸を配置しても、梁幅を狭く出来るため零点出力を小さくし、かつ小型で高感度化し易いという効果がある。

[0018]

【発明の実施の形態】以下、本発明を実施例を用いて詳細に説明する。

【0019】第1の発明になる実施例を図1に示す。本 実施例は、図6で説明した従来例の3軸の基本構造に本 発明を適用した例である。従来技術の3軸の半導体型加 速度センサーとは、2軸の中央重錘体部側の引き出し電・ 極の外部接続端子の配置が異なっている。図1ではわか り易くするため、図6と同一部分は同じ符号で示した。 上記したように基本構造は、中央重錘体2とそれを取り 囲むように配置した固定部1と、該重錘体2および固定 部1とを連結するSi単結晶基板の薄肉部よりなる梁状 の可撓部3a、3b、3c、3dと該可撓部上の2つの 方向(XとY)及び該可撓部に垂直な方向(Z)に対応 するように設けられた各軸4,のピエン抵抗案子群11 ~34とから構成される。ピエン抵抗案子群から外部接 続端子へのXおよびY軸の引き出し電極40は、重錘体 部2を中心とする点対称な形状でそのパターン幅は一定 とし、2軸の引き出し電極に本発明を適用し各部の抵抗 値を考慮したパターン設計とした。すなわち、X軸とY 軸に関しては、従来例同様に2つの梁方向の各部の電極 パターンは形状が等しいのでその抵抗値も同じく、零点 出力電圧には影響しない。

【0020】2軸について詳細に説明する。2軸のピエン抵抗索子11と外部接続端子42を接続する引き出し

電極パターンを40cz、ピエン抵抗素子11と12お よび13と14とを接続する引き出し電極パターンを4 Obz、外部接続端子42と梁中央部の電極パターン4 Obzとを接続する電極パターンを40az、ピエン抵 抗素子12と13の重錘体側接続部に繋がる引き出し電 極パターンを40dzとし、引き出し電極40dzは、 Z軸の検出軸がある梁3 c、3 bを通って固定部1上の 外部接続端子42まで引き出した。図12で説明したよ うに、電極パターン40czと40dzとの抵抗値が等 しくないと零点出力に影響する。本実施例では、電極パ 10 ターン40czと40dzは、後述の製造方法で述べる ようなパターン形状とすることによって、その抵抗値を 略同等にでき、零点出力は実用上問題無いレベルまで小 さく抑える事ができた。

【0021】次に本実施例の製造方法について説明す る。図2は、主要工程を説明するためのX-X方向断面 の一部を示している。なお、本製造プロセスの説明にお いては、可撓部3の厚さを高精度に制御できるようにS OIウェーハを用いた例で説明する。SOIとはSil icon On Inshulatorocerbb, N型のSiを使った。SOIウェーハとは図2に符号を つけたように、Siのベース基板60、Si活性層であ る表面のSO1層80および両者の間にあり、エッチン グストッパー-として使われるSiO。層70とで構成 されたSi半導体基板である。それぞれの厚さとして は、例えば、高感度な加速度センサー用としては、ベー ス基板は500~625μm、SiO2は1μmそして SOI層は10μm前後としている。

【0022】製造プロセスの最初は、まず、SOI層8 0の表面に、フォトレジストあるいは熱酸化SiO2膜 30 などをマスクとして所定形状のパターンを作り、イオン 打ち込みなどの不純物拡散工程によってボロンを拡散し たピエン抵抗体11、12を作る(図2(a))。表面 不純物濃度としては、温度特性および感度の両方の観点 から、約2x10¹ 付近を選んだ。

【0023】次にピエゾ抵抗体11、12の保護を目的 として、保護膜41を作製する(図2(b))。保護膜 41としては、一般に半導体で使われているSiO2と PSG (Phosphorous Silicated

Glass)の多層膜を使い可動イオンのゲッタリン 40 グ効果を持たせている。SiO2とPSGの2層膜の代 わりにSiO2とSiNの2層膜を使ってもよい。保護 膜41の厚さは、できるだけ薄くして応力を小さくした 方が高感度化の点では好ましく、0.3~0.5 μmと した。

【0024】次にピエソ抵抗体11、12の両端部上の 保護膜41に電極接続用のスルーホール40aをフッ酸 を主体にした湿式エッチングにより形成した (図2 (c))_e

タによりアルミニウム合金(アルミニウム、銅、Siな どが主組成) を成膜する。厚さは、0.3~0.5 µ m ほどとしたが、この厚さもできるだけ応力は小さい方が 好ましく薄い方が良い。フォトエッチングにより引き出 し電極40を形成した(図2(d))。この時に、Xお よびY軸の引き出し電極は、従来例と同様に各部のパタ ーン幅は全て一定とし、形状は重錘体部2を中心とする 点対称とした。これによって引き出し電極の各部の電極 40ax, 40bx, 40cx, 40dx \$\dag{\pi} U40a y、40by、40cy、40dyは2つの梁方向で略 同一とでき、零点出力への影響はでない。一方2軸の引 き出し電極については、重錘体部2側に配置したピエソ 抵抗素子32、33からの引き出し電極40dzは、重 錘体部上および固定部上の電極パターン部分の幅を、梁 上の電極パターン部分の幅の略5倍とし、梁上の電極パ ターン幅はXおよびY軸と同じとした。また、固定部側 に配置したピエソ抵抗素子31、34の引き出し電極4 0 c z の幅および長さを上記引き出し電極40 d z の梁 上の電極パターン部分とほぼ同じとした。

【0026】次に、図2には表現できないが、図2 (a) に示したSOI層800をドライエッチング法等 によりエッチングして、図1に示したSOI層800へ の貫通パターン5を形成する。

【0027】次に裏面のベース基板60に、両面アライ ナー装置を用いて表面のピエゾ抵抗素子11、12や上 記SOI層800への貫通パターン5等との位置をあわ せて重錘体2および固定部1の形状にフォトレジストマ スクを形成し、ドライエッチング法でSiベース基板6 Oをエッチングし、更にエッチングストッパーのSiO 。層70を湿式エッチングで除去した(図2(e))。 この工程で可撓部3a、3b、3c、3dが形成される が、エッチングストッパーのSiO2層70を除去せず 残した方が、全体の応力パランスをとるのに良い場合も あり、エッチングストッパーのSiO。層70を一部残 す方法も適用可能である。その後に、ウェーハ上に形成 した多数の加速度センサー案子をダイサー等を用い、チ ップ切断し、パッケージ等の組み立て工程を経て、加速 度センサーを完成させた。

【0028】このように本実施例では、電極パターン4 Odzについては、重錘体部上および固定部上のパター ン部分の幅を梁上のパターン幅の約5倍ほどとし、ま た、電極パターン40czに関しては、その幅および長 さを電極パターン40 d z の梁上のパターン部分の幅お よび長さと略同じにしたことによって、両者の抵抗値を ほぼ同じにでき、抵抗の非平衡分による零点出力電圧は 0. 5mV以下と十分に小さい値を得ることができた。 電極パターン40d2の抵抗値を下げるには、アルミニ ウム薄膜の厚さを変える方法も考えられるが、その場合 には、アルミニウム薄膜の成膜およびフォトエッチング 【0025】次に、電極配線を作るために、まずスパッ 50 の工程を複数回繰り返すことになり、製造プロセスが長

くなってしまい好ましくない。

【0029】次に第2および第3の発明になる実施例を図3、図4および図5に示す。本実施例は、第1の発明に成る実施例の図1と同じ基本構造に第2の発明を適用したもので、図3は第2および第3の発明になる実施例を示す正面図、図4は図3のXおよび2軸の外部接続端子近傍の拡大図で第2の発明を説明するための図、また図5は同じく図3のXおよび2軸の1つの梁部の拡大図で、第2の発明を説明するための図であり、図1と同一部分は同符号を付した。

【0030】最初に第2の発明について図3、図4およ び図5により説明する。第1の発明の説明同様に零点出 力については2軸が問題であるから、以下の説明では2 軸に絞って述べる。重錘体側のピエソ抵抗素子32、3 3からの引き出し電極40dzはY軸の梁3d、3b上 を通って固定部1上の外部接続端子42に接続した。こ の引き出し電極40 d z の形状に関しては、重錘体部1 および固定部2上の電極パターン部分は、Y軸の梁上の 電極パターン部分より最小で約3倍と広くしてあり、該 引き出し電極40dzの抵抗値はほとんど梁上のパター 20 ン部分の抵抗値で決まるようにした。また、固定部側の ピエソ抵抗素子31、34の引き出し電極40c2の幅 は梁上の電極パターン部分の幅の約70%とし、かつ3 回の折り返しを設けた形状とすることによって、その抵 抗値を引き出し電極40dzの梁上のパターン部分の抵 抗値と略同等にでき、かつ外部接続端子は上記ピエゾ抵 抗素子31、34に最も近接して配置することができ た。つまり、引き出し電極40dzと40czの抵抗値 の差が最も大きくなる外部接続端子42のレイアウトで あっても両者の抵抗値をほぼ揃えることができ、したが 30 って抵抗値の非平衡に起因する零点出力分は0.5mV 未満とほとんど無視し得るほど小さく出来た。また、本 発明の変形として、固定部側の引き出し電極40czを 上記のような形状にした上、更にその先の幅を梁上の電 極パターン部分の幅の10倍以上のように十分に広いパ ターンとすることで、外部接続端子の配置を任意の位置 に配置することが可能となる効果がある。例えば、図3 ではチップの4辺に合計18,の外部接続端子を配置し たが、零点出力電圧を悪化させずに2辺にまとめること も可能である。その一例を図6に示す。引き出し電極の 40 パターン形状については、上記で十分説明したので、同 図では省略した。本例では、Y軸の合計8,をXおよび 2軸方向に割り振り、左右9,づつ外部接続端子42を 配置した。

【0031】次に第3の発明について図3により説明する。本実施例では、X軸およびZ軸の梁3c上の重錘体部側に位置するピエゾ抵抗素子12、32からの2本の引き出し電極40はY軸の梁3d上を通って固定部側に引き出し、また、X軸およびZ軸の梁3d上のピエゾ抵抗素子13、33からの2本の引き出し電極40はY軸 50

の梁3 b上を通って固定部側の外部接続端子42まで引 き出したもので、外部接続端子数は、Xおよび2軸方向 にはそれぞれ4,、Y軸方向にはそれぞれ5,を配置し た。また、XおよびZ軸は梁3a、3cの幅方向に均等 な位置に配置し梁幅を狭くし易い構造とした。従来X軸 とY軸とは、互いに一方の梁のねじれが特性に影響する ことから、図7の従来例に示したように両者は梁の幅方 向の中心に配置されていた。しかし、本実施例のように X軸は梁幅の中心よりも端部よりに、Y軸は梁幅の中心 10 に配置した構造とした場合でも、感度向上のため梁幅を 200μm以下ぐらいに狭くした場合、XおよびY軸の 検出感度および他軸感度等の特性に大きな差はなく、逆 に梁幅を狭く設計しやすく感度的には有利なことがわか った。なお、XおよびZ軸の重錘体部上の引き出し電極 40dxおよび40dzを同一の梁3b、3d方向に引 き出したが、図7に示した従来例のように、X軸とZ軸 とを別々に分けても良い。

【0032】更に本実施例によると以下のような付随効果もある。XおよびY軸の引き出し電極40についても、2軸の引き出し電極40と同様に、それらの抵抗値はほぼ梁上の電極パターン部分で決まるように設計した。これによって、各軸の同一の配置にあるピエン抵抗素子に接続される引き出し電極の各部での電圧降下がほぼ等しい、すなわちピエン抵抗素子に印加される実効的な駆動電圧を全てのピエン抵抗素子で略同等にできた。また、上記X、Yおよび2軸の引き出し電極は重錘体部2および固定部1の梁近傍のパターン面積を大きくしており放熟効果を改善する効果がある。したがって、本実施例では、これらの付随効果により通電変動などの安定性を従来より改善できる効果があった。

[0033]

【発明の効果】以上、本発明によれば、小型、高感度で 零点出力電圧の小さい3軸の半導体型加速度センサーを 容易に製造できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明になる第1の実施例を示す正面図。

【図2】本発明になる加速度センサーの製造方法を示す工程断面図。

【図3】本発明になる第2および第3の実施例を示す正面図。

【図4】図2のXおよびZ軸の外部接続端子近傍の拡大図。

【図5】図2のXおよび2軸の梁び一部の拡大図。

【図6】第2の発明の他の実施例である外部接続端子の 配置を示す正面図

【図7】従来の半導体加速度センサーの構造を示す正面図。

【図8】図5のXおよび2軸の一方の梁部の拡大正面図。

【図9】図6の2軸の断面図。

1

【図10】従来の半導体加速度センサーのXおよびZ軸 方向に加速度が加わった場合の状態を示す断面図。

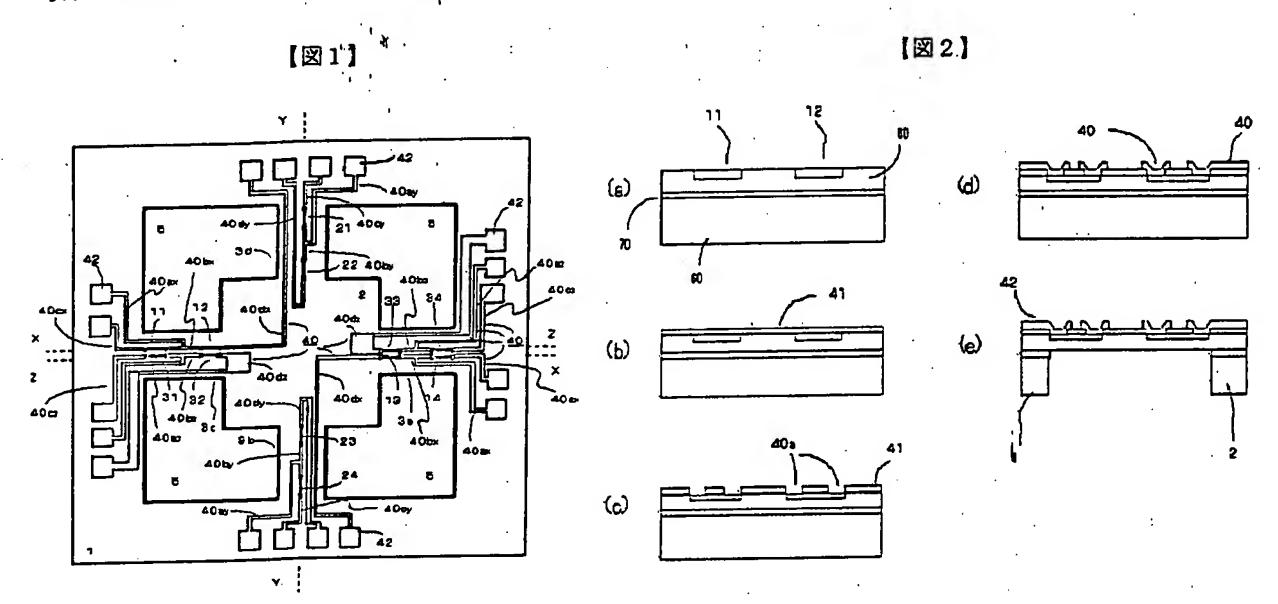
【図11】従来の加速度センサーのブリッジ回路図。

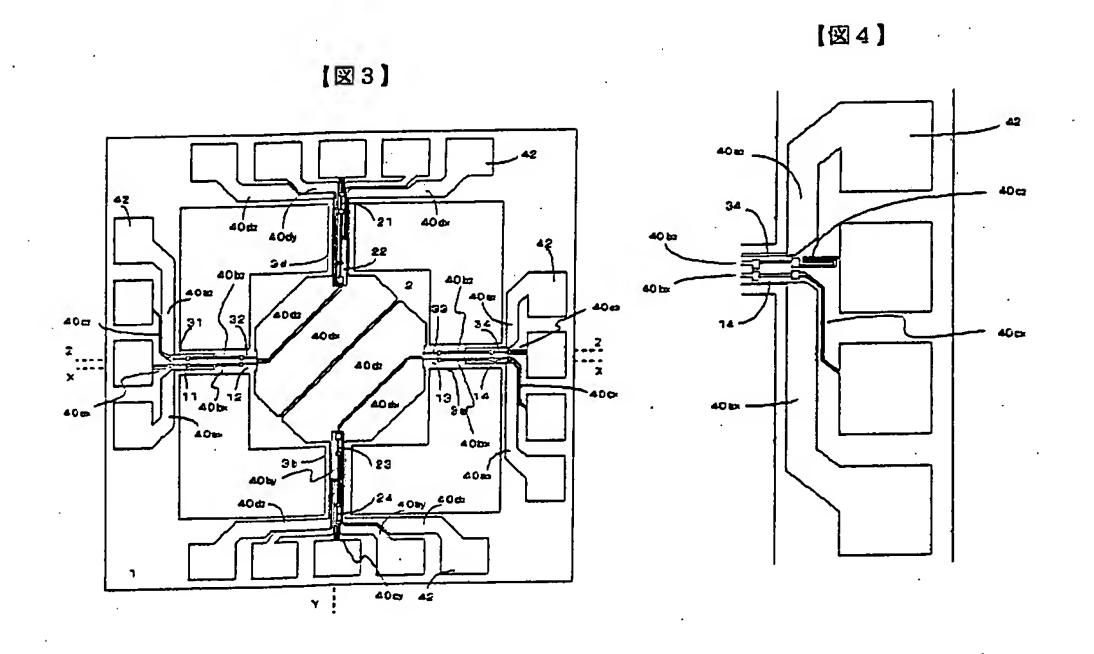
【図12】3軸加速度センサーの引き出し電極の抵抗分を考慮した実際のブリッジ回路図。

【符号の説明】

1 固定部、2 重錘体、3 可撓部、40 引出し電極、41 保護膜、42 電極端子、11 12 13 14 21 22 23 24 3132 33 3 4 ピエン抵抗素子、3a~3d 可撓部、5 SOI 層800にエッチングで設けた貫通パターン

. 12





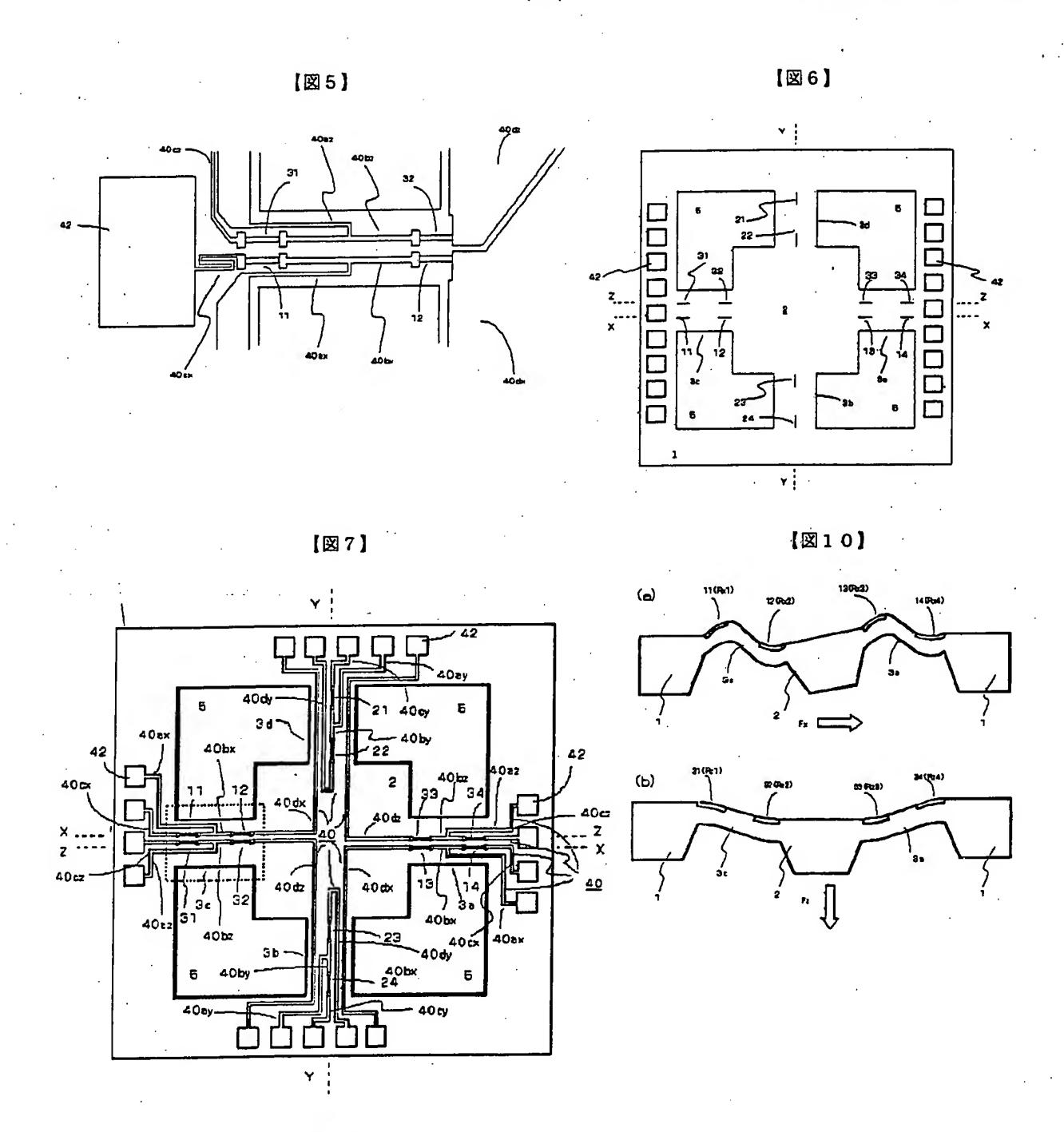
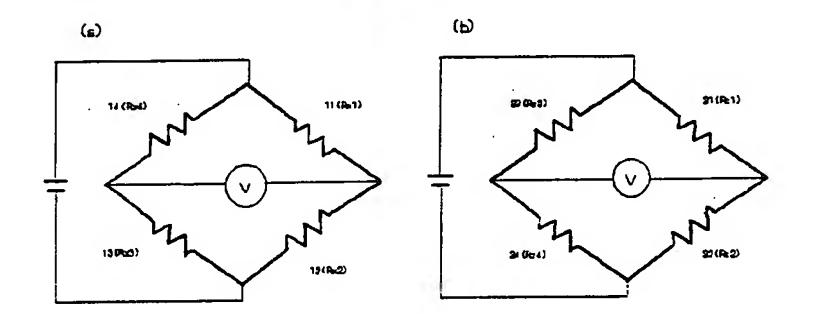
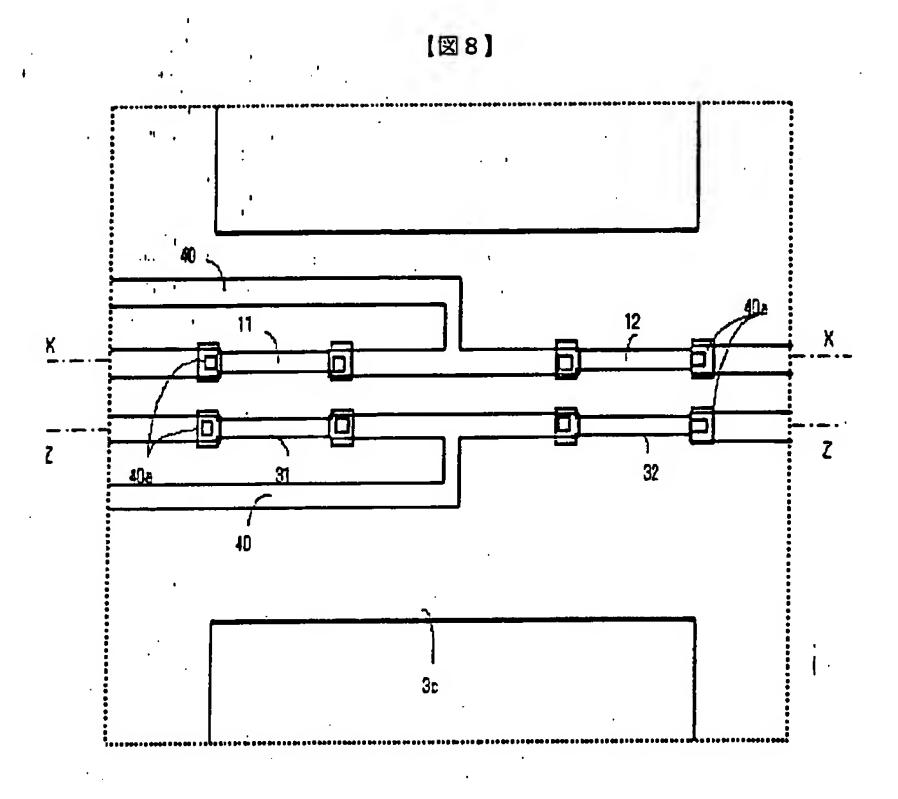
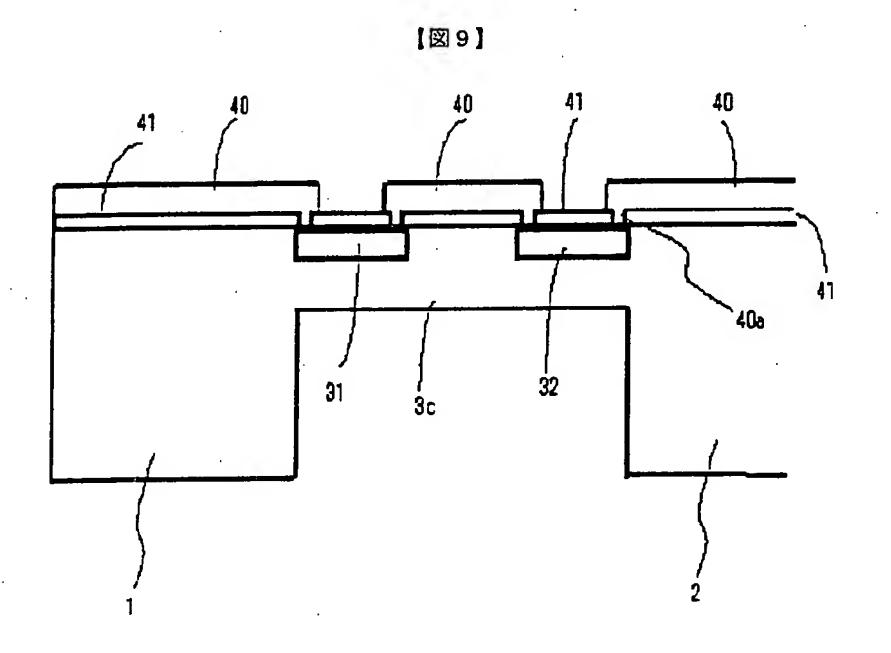


图11]







フロントページの続き

下ターム(参考) 4M112 AA02 BA01 CA23 CA26 CA27 CA33 DA03 DA04 DA10 DA12 EA02 EA06 EA10 EA11 EA13 FA01. FA03